科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 28 年 6 月 21 日現在

機関番号: 12601

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2013~2015

課題番号: 25420704

研究課題名(和文)ナノメートル厚さのAI203薄膜の弾性率の直接測定

研究課題名(英文) Measurement of Young's modulus of nanometer order thickness Al203

研究代表者

香川 豊 (KAGAWA, YUTAKA)

東京大学・工学(系)研究科(研究院)・教授

研究者番号:50152591

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円

研究成果の概要(和文): AI203のヤング率が材料厚さ依存性を実験的に検討した。数10nm~100nm程度の厚さを持つチューブ状のAI203を原子蒸着法を利用して作製する技術を開発した。作製したチューブを用いてヤング率を測定した。ヤング率の測定には片持ちはり法を利用した。その結果、AI203のヤング率は厚さ依存性を持つことが明確に認められた。ただし、ヤング率を厚さの関係を正確に求めるためには、更なる実験結果の蓄積が必要である。本研究で提案した、厚さを~10nmレベルまで制御したAI203チューブを作成する方法と簡単にヤング率を測定する方法の組み合わせは、当該分野の研究に役立つことが期待される。

研究成果の概要(英文): Effect of thickness on Young's modulus of polycrystalline Al203 has been measured experimentally. Several tens nano-meter Al203 wall micron-meter order diameter tube was fabricated using atomic layer deposition process and fugitive method. Al203 layer was deposited on a carbon fiber substrate by ALD process. As deposited carbon fiber was exposed to oxidation environment to remove the core carbon fiber. An ultrathin Al203 tube was successfully obtained using the present procedure. Young's modulus of the tube was measured in ambient air condition using simple cantilever method. The result clearly shows tendency of the thickness dependence of Young's modulus of the Al203 tube. However, due to large scattering of the measured Young's modulus, exact value of Young's modulus is difficult to determine within the present study. The present research result opens new simple procedure for measurement of the effect of thickness on Young's modulus of Al203.

研究分野: 複合材料・物性

キーワード: ヤング率 アルミナ ナノ厚さ チューブ 製造方法 片持ち梁

1.研究開始当初の背景

Al₂O₃は、電気的、熱的、機械的に優れた特性を持つ実用上重要な工業材料の一つである。近年、数ナノメートル(nm)から数百ナノメートルオーダーの厚さ(以後、「ナノ厚さ」と記す)を持つ Al₂O₃は、種々の材料とともに複雑な形状を持つ nm から mm オーダーの膜や層材料として、電子デバイスやマイクロマシンなどの構造体要素としての用途が広がっている。

一方、ナノ厚さ材料自体の諸特性は十分に測定されている訳ではない。現状では、コーティングなどの状態になったものの推定値を用いているという状況である。このため、ナノ厚さ Al₂O₃ 単体の諸特性測定が望まれている。

2.研究の目的

酸化物系セラミックスのヤング率は材料を構成する物質本来の結合だけではなく、材料の表面と内部の原子の数の比によっても異なることが予想される。例えば、厚さが限りなく薄くなれば、材料表面の原子数と内部の原子の数は同じ数になり、厚さが厚い場合は内部の原子数に比べて表面の原子数は無視できるほど少ない数になる。

このように、材料を構成する材料表面と 材料内部での原子の数の比により材料のヤング率が異なってくることが予想される。 実用的にも、酸化物系セラミックスは電子 デバイス等において薄膜で用いられること も多く、厚い材料とは異なる特性を持つことが予測される。酸化物系セラミックスのヤング率に及ぼす厚さ(表面と内部の原子数の比)の影響を考えた理論的な考察は存在するが、実験的に影響を調べた報告は見当たらない。

この理由として、ヤング率を直接求めるための実験的な手法が確立されていないことが考えられる。本研究では、Al₂O₃を対象とし、ヤング率の厚さ依存性を求める手法を確立することと、簡単な原理によりヤ

ング率を求める手法を検討することを目的 とした。

3. 研究の方法:チューブの作製方法の開発とヤング率の測定方法

(1) Al₂O₃ チューブの作製

本研究では、材料のヤング率の材料厚さ 依存性を実験的に検討した。まず、数 10 nm ~100 nm 程度の厚さを持つチューブ状の Al₂O₃を、ALD 法を利用して作製する技術 を開発した。チューブの作製には表面がナ ノオーダーで十分に平滑な炭素繊維を用い、 ALD 法(Atomic Layer Deposition 法)で Al₂O₃ の厚さを厳密に制御しコーティングした。 コーティング後に、大気中・高温加熱によ り炭素繊維を除去し、アモルファス及び -Al₂O₃ の結晶構造を持つ自立状チューブを 得る方法を開発した。チューブ作製の過程 で ALD 蒸着後のコーティング層表面の AFM 測定、X 線回折、XPS、AES による元 素分析、破断面の高分解能 SEM 観察によ る蒸着膜厚さの測定を行い、構成元素比な らびに結晶構造の同定を行った。

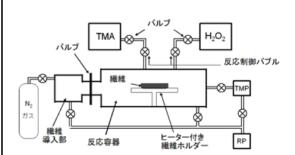


図 1 Al₂O₃ チューブの製造に用いた ALD 装置の概要。

この手法により最小厚さ~10 nm の厚さで直径が 5 μ m 程度、長さが~数 cm オーダーのチューブ状 Al_2O_3 の作製が可能であった。また、 Al_2O_3 の厚さは 10 nm ~数 100 nm の間の任意の厚さのものを制御して製造することができた。

図2は本作製方法により得られた Al₂O₃

チューブの外観を模式的に示したものである。この写真より、図中に H で示した数 10 nm 厚さのチューブが得られたことがわかる。チューブの長さはコーティング前の炭素繊維の長さにより調整することが可能である。従って、図中に示した H/D の値を任意に選択できる。ただし、最大の長さは装置の制約により決まる。本研究では、チューブの長さは 50 mm 程度が最大である。こで、H はチューブを構成する Al_2O_3 の厚さ、D はチューブの外径である。本研究では、H/D 0 に近い条件で実験を行うことが可能である。

(2) チューブのヤング率の測定

(1) の方法で作製したチューブを用いて ヤング率を測定した。チューブ自体の強度 が小さいために、通常の力学試験を行うこ とは難しいことが明らかになった。このた めに、ヤング率の測定は片持ち梁法により 行った。自立チューブを構成する Al₂O₃ の 弾性率を、チューブの径、厚さ及び自重た わみから求めた。まず、弾性率が既知(400 GPa)で 10 µm 程度の直径を持つ多結晶 -Al₂O₃ 繊維を用いて装置の妥当性を検証し た。自立チューブの膜厚さ(d)、チューブ長 さ(L)をパラメータに取り、実験誤差を除く 連続体力学の解析を利用し、自立チューブ の弾性率を求めた。すなわち、Al₂O₃チュ ーブの一端を剛体に固定し、もう一端の Al₂O₃ チューブのたわみを精密に測定する ことにより、チューブ状はりの弾性解析を 用いてヤング率を導出した。図3は試験方 法を模式的に示したものである。

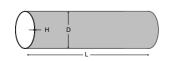




図 2 作製した Al_2O_3 チューブの模式図と Al_2O_3 層の走査型電子顕微鏡写真。H はチューブ厚さ、D はチューブ直径、L はチューブ長さを示す。

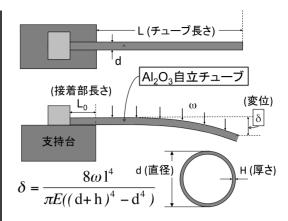


図 3 Al₂O₃ チューブのヤング率を求める 方 法の原理。 変位を計測し、ヤング率を 求めた。チューブの直径、厚さは走査型電 子顕微鏡で測定し、長さは光学顕微鏡で測 定した。

4. 研究の成果:ヤング率の厚さ依存性

研究成果としてはすでに述べたナノ厚さを持つチューブの作製技術を確立した。ここでは、チューブのヤング率について述べる。

片持ち梁法の実験により求められる端部 の変位δとヤング率 E の間の関係式を用い てヤング率を求めた。この際、チューブの 長さ及び厚さは走査型電子顕微鏡により測 定した値を用いた。Al2O3のヤング率は厚 さ依存性を持ち、本実験の範囲内からは、 厚さが薄くなるに従い、ヤング率が変化す る傾向が認められた。ただし、Al₂O₃層の 厚さの均一性や実験で得られる値のばらつ きを与える原因が明確でないことから、今 回の実験の範囲内では明確な相関関係を結 論づけることは難しいと考えられた。今後、 ヤング率と厚さの関係を精密に求め、理論 やシミュレーションの結果と比較・検討す るためには、更なる実験結果の蓄積が必要 であると判断される。本研究において最大 の成果は厚さを 10 nm レベルまで制御した 直径 5 μm のチューブを作製する方法と、 簡単にヤング率を測定する方法を提案した ことにあると考えられる。

以上のように、本研究を通して Al_2O_3 の

ヤング率の厚さ依存性を調べる方法を開発することができた。大気中高温で安定な物質のチューブを作製する方法として、ALD 法を酸化除去できる基材上にコーティングして作製する方法は、種々の酸化物系材料のチューブを作製する方法として有望である。チューブとしては厚さ、直径、長さを自由に選ぶことが可能である。今回の研究の範囲内ではヤング率の厚さ依存性に結論を出すことは難しいが、今回提案した方法は、ナノ厚さを持つ材料のヤング率を測定する方法として役立つと考えられる。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者 には下線)

[雑誌論文](計 0 件)

[学会発表](計 0 件)

[図書](計 0 件)

〔産業財産権〕

出願状況(計 0 件)

名称:

発明者:

権利者:

種類:

番号:

出願年月日:

国内外の別:

取得状況(計 0 件)

名称:

発明者:

権利者:

種類:

番号:

取得年月日: 国内外の別:

〔その他〕

ホームページ等

- 6.研究組織
- (1)研究代表者

香川 豊 (KAGAWA, Yutaka)

東京大学・工学系研究科・教授

研究者番号:50152591

(2)研究分担者

()

研究者番号:

(3)連携研究者

()

研究者番号: